# **Experiment of Electron Gun with Pulse High Voltage**

Katsushi Hasegawa<sup>\* A)</sup>, Hitoshi Hayano<sup>B)</sup>, <sup>A)</sup> SOKENDAI 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801 <sup>B)</sup> KEK 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801

### Abstract

Photocathode RFGuns are currently preferred choice for the production of a low emittance beam. Additionally, a low emittance beam is one of the most important feature for SASE-FEL, ERL and the 4-th generation light source. But it is difficult to generate lower emittance beam of less than  $1\pi$ mm.mrad because of RF field effects. Hence we have designed the RF gun with the diode emitter mechanism in the front. In this report, we describe the present status, the outline of experimental apparatus and plan of the beam experiment using the tapered transmission line.

パルス高電圧を用いた電子銃の実験

# 1. はじめに

次世代放射光源として SASE-FEL(Self Amplification of Spontaneous Emission - Free Electron Laser) や ERL(Energy Recovery Linac)、コンプトン散乱を用い た X 線生成など多くの実験では、低エミッタンス電 子源として S-band もしくは L-band フォトカソード RFGun が広く使われおり、数  $\pi$ mm.mrad@~100A が 達成されている。現在達成されている以上の低エミッ タンス化を目指す場合、空間電荷効果低減のため最 大加速電場を引き上げることが重要となる。しかし、 RFGun においては高周波に起因するエミッタンスを 増加させることにつながり、この相反する問題から 大幅な低エミッタンス化は難しいと考えられる。

この問題は、RFGunの前段に非常に短いパルス電 圧を狭いGap間に印可し前段加速するDiode機構を 設置することで解決できると考えた。全段部の加速 は、電圧のパルス幅を1ns 程度にすることでS-band RFGunと比較し数倍以上の加速勾配でも放電が問題 にならない。よって、光電子放出直後の空間電荷効 果を大幅に抑制することが可能となる。

本稿では、研究開発を行ってきた電子銃のうち、-60KV電源と短パルス高電圧発生器、カソードとレー ザー光を用いた低エネルギービーム実験についての 概要及び実験装置について報告する。

### 2. 実験概要

以下に電子銃と今回計画している実験の概要を簡 単に述べる。

# 2.1 電子銃概要<sup>[1]</sup>

電子銃は、カソード、アノードからなる Diode 部 と再加速する 1.6Cell RF 空洞部から構成されている。 このうち Diode 部での加速電場は、印可電圧のパル ス幅を~数 ns 程度にすることで 1GV/m が達成可能

で空間電荷効果を大幅に抑制できる。この短パルス高 電圧を既存するモジュレーター系を用いて生成する 事を考えている。これは、ATF で S-band 用に使用さ れているモジュレータとパルストランスで生成され た~400KVのパルス電圧で短パルス発生装置の PFL を充電し 1ns パルスを整形した後、インピーダンス変 換で2MVまで昇圧してDiode部に印可する。初期加 速勾配を1GV/mとする事からカソードとアノード間 Gapの2mmが決定され、カソード形状と生成ビーム 性質の詳細はシミュレーションコード (GPT) を用い て計算した<sup>[2]</sup>。またカソードは、バルクで NEA 表面 を持つ事から初期エミッタンス低減が期待でき、耐 電圧も高い事からダイヤモンドを採用した。しかし 今回の実験には、直接電子を励起できるレーザーが ないことからダイヤモンドを基盤とし Cs-Te を蒸着 して UV 光(266nm)を背面から照射して励起する方 法をとる。これは先に蒸着試験を行い、光電子が生 成できる事と Cs-Te の寿命を確認した<sup>[3]</sup>。よって電 子銃部は、1nsパルス電圧を整形する短パルス高電圧 発生装置、2mmGap とダイヤモンド(もしくは Cs-Te を蒸着)を用いたカソードの Diode 部、再加速する 1.6cell RF 空洞部から構成されている。

#### 2.2 実験概要

低エネルギーでの性能確認のため、製作した短パル ス高電圧発生器とダイヤモンドと Cs-Te を用いた透 過型カソードを用いビーム引き出し実験を計画して いる。今回の計画では、-60KV 電源を用いて PFL を 充電する。充電の最後における Gap 放電により生成 されたパルス電圧はテーパー部で昇圧され電子ビー ムのエネルギーは、最大 150KeV となる予定である。 電子生成には、ATF の通常運転に使用されている UV レーザー光 (~5µJ、約10ps)を使用する。実験では、 生成されたパルス電圧の波形、強度やスリットを用い てビームの位相空間分布、エネルギー等を測定する。

<sup>\*</sup> E-mail: khase@post.kek.jp

# 3. 実験装置概要

ここでは、実験装置の短パルス高電圧発生器とビー ム測定器について紹介する。

3.1 短パルス高電圧発生器及びカソード



図 1: 短パルス高電圧発生器の断面図。PFL、放電ス イッチ、TL、テーパー部、カソードから構成されて おり、内軸中心部に UV 光が通る孔 ( $\phi$ 12  $\rightarrow \phi$ 2.5)が 開けられている。

図1に短パルス高電圧発生器の断面図を示す。短 パルス高電圧発生器は、内部が真空の同軸構造となっ ており1nsパルス整形用のPFL、放電スイッチ、イン ピーダンス変換によるパルス昇圧用テーパー部、カ ソードから構成されている。

内部が真空構造の PFL は、1ns パルス整形の為長 さ15cm となっている。この PFL が、Gap 間距離が 可変の放電スイッチに接続されている。図2は、放電 スイッチ Gap 間の断面写真である。パルスの立ち上 がり(立ち下がり)を鋭くするため Gap 間を純水で 満たし放電限界電圧を上げ、短い距離で高い電圧ま で充電出来る様にし低インダクタンス化をはかった。 PFL と同軸伝送線路(TL)との真空は、セラミック スと同軸間の O-リング(バイトン)でシールされて いる。中心部の孔も同様にシールされ、UV 光が通過 することが出来る。



図 2: 放電スイッチ Gap 部の断面図。放電限界電圧 を上昇させる為、左(右)の接続部から純水を注入 し Gap 間を水で満たす。同軸線路の真空は O-リング (バイトン)でシールされている。

PFL で整形されたパルスは、TL を伝送しテーパー 部に入射される。テーパー部は、両軸ともテーパーが 付けられておりインピーダンス変換で昇圧比1:5の設 計となっている。テーパー長は、lns パルスを仮定し その FFT の結果から主周波数成分である 0.5GHz の S-パラメータが大きくなる長さを"CST MW-Studio5.1" を用いて最適化し求めた。結果、実用的な長さであ る 0.6m とした。図 3 と図 4 は、テーパー部内軸の写 真であり、R=39mm→3mm となっている。



図 3: テーパー部の外側を接続前の TL とテーパー部 内軸の後方。



図 4: テーパー部内軸の前方。

図5は、カソード先端の写真を示している。先端は φ6mmで、中心にφ1.4mmの孔が開いており硼素が ドープされたダイヤモンドが設置されている。紙面 手前からTeとCsを蒸着してCs-Te膜を形成し、紙 面後方からUVレーザー光を照射し電子を手前に引 き出す。ダイヤモンド上へのCs-Te蒸着及び背面UV 光入射による光電子生成の確認は、文献<sup>[1,3]</sup>を参照。



図 5: テーパー部の先端のカソード部。先端は  $\phi$ 6mm で、中心に  $\phi$ 1.4mm の孔が開けられ硼素がドープさ れたダイヤモンドが設置されている。

図6は、架台に設置された短パルス高電圧発生器 である。カソードにCs-Teを使用する事から超高真空 が求められる。真空排気系は、テーパー部に250L/s のイオンポンプ1台と非蒸発ゲッターポンプ (NEG: St101) 2台を設置した。架台に設置後、200度で約1 週間ベーキングした後、NEGの活性化、イオンポン プを立ち上げを行い封じきった。このときの到達真 空度は、 $3 \times 10^{-7}$ Paであった。



図 6: 架台に設置された短パルス高電圧発生器。排気 系として 250L/s イオンポンプ1台と非蒸発ゲッター ポンプ (NEG: St101) 2台が設置されており、到達真 空度は $3 \times 10^{-7}$ Pa である。

### 3.2 測定部

主なビーム測定器は、カソード直後の壁電流計、ス リット、ファラデーカップとなる。壁電流計で電流プ ロファイルをパルス電圧波形として測定した後、ス リットで位相空間分布測定を行う。図7にスキャナー 2台と図8にファラデーカップを示す。ビーム診断 は、スリットによって分割し位相空間分布を直接測定 するダブルスリット法を予定している。スリットで 分割されたビームは、ファラデーカップから電流と して測定される。測定には、KEITHLEY エレクトロ メータ6514を用いpA以下の微少電流も測定できる。



図 7: ナイフエッジ及びスリットが設置されたスキャ ナー2台と電流測定用ファラデーカップ。ビームサイ ズ測定及びビームを分割して位相空間プロファイル を直接測定する。



図 8: 電流測定用 Faraday cup 及びスクリーン。スク リーンは、 $100\mu m$  デマルケストを設置してある。

# 4. まとめと今後の予定

RF空洞前段 Diode 機構を持った低エミッタンス電 子銃の研究開発を行い、カソードの形状、シミュレー ションによる生成ビームの確認、カソード基盤にダ イヤモンドを用いその上に Cs-Te を蒸着する透過型 カソード、短パルス高電圧発生器の設計、製作が終了 している。そこで、透過型カソードと短パルス発生 器を用い、充電電源に-60KV 電源を使用する低エネ ルギー電子ビームの引き出し実験を計画している。

5月までに、架台上に短パスル高電圧発生器、測 定器等実験機器はすべて設置されており、現在狭い Gap間でPFLを充電しパルス生成実験を行っている。 今後は、Gap間を広げて充電電圧を上げる事とレー ザー光とパルス電圧生成のタイミング系の確認をし た後、ビーム生成及び測定を予定している。

### 参考文献

- [1] 長谷川豪志, 'Beam test of Electron Gun with Pulse High Voltage''' Proceedings of the 29th Linear Accelerator Meeting in Japan, Funabashi, Aug. 4-6, 2004
- [2] 長谷川豪志, '高電圧短パルスエミッターを用いた RFGun の設計研究 " Proceedings of the 28th Linear Accelerator Meeting in Japan, 2003
- [3] 長谷川豪志, '短パルスエミッターを用いた透過型低エ ミッタンス電子銃の開発 ""第14回加速器科学研究 発表,